# 配向 Cu テープ上に導電性中間層を配置した低コスト REBCO 線材における中間層の抵抗率の検討

Effects of Resistivity of Buffer Layer for Low-cost REBCO CC Using Conductive Buffer Layer on Textured Cu Tape

<u>土井 俊哉</u>(京大, JST-ALCA); 井上 靖也(京大); 堀井 滋(京大, JST-ALCA); 一瀬 中(電中研, JST-ALCA);

#### 北口 仁(NIMS, JST-ALCA)

DOI Toshiya (Kyoto Univ., JST-ALCA); INOUE Seiya (Kyoto Univ.); HORII Shigeru (Kyoto Univ., JST-ALCA); ICHINOSE Ataru (CRIEPI, JST-ALCA); KITAGUCHI Hitoshi (NIMS, JST-ALCA)

E-mail: doi@device.energy.kyoto-u.ac.jp

#### 1. はじめに

液体窒素冷却で使用可能な REBCO 線材の開発が進み、 現在 IBAD 法もしくは RABiTS 法によって製造された REBCO 線材が市販されている。しかし、どちらの線材も非常に高価格 であるため、一般への普及が進まない状況にある。これら REBCO 線材の中で基材テープ、および Ag 層は大きなコスト ウエートを占めていると考えられる。これらの部分の大幅なコス ト低減を図るためには、ハステロイや Ni-W 合金テープを安価 なコモンメタルを用いた基材テープに変更すると同時に、 REBCO 層の上に安定化層を形成するために不可欠な Ag 層 を不要にする新しい線材構造の採用が有効と考えられる。

我々は、これまで絶縁性酸化物が用いられてきた中間層に 導 電 性 酸 化 物 を 採 用 し た 新 規 な YBCO/ SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub>/Ni/{100}<001>Cuテープ構造を提案し[1, 2]、 新構造の短尺線材で 2.6 MA/cm<sup>2</sup> (at 77 K, 自己磁場中)と実 用線材と同等の高い  $\int_c$ が得られることを報告し [3]、更に通電 電流が  $I_c$  値を超えた際には配向銅テープに電流が回避する ことを報告[4]してきた。しかし、現状では導電性中間層に求め られる抵抗(抵抗率と厚さ)に関して、ほとんど知見が無い。そ こで、本研究では導電性中間層の抵抗率を変化させた場合 に、線材に流れる全電流が REBCO 層とCu層に分配される割 合がどのように変化するのか、有限要素法を用いた数値計算 により検討した。

#### 2. 実験方法

解析には㈱フォトン社の解析ソフト VOLT を使用した。我々 は YBCO/SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub>/Ni/Cu/SUS316 構造を提案し、開発 中であるが、数値解析では Ni 層と SUS316 テープを削除した YBCO/SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub>/Cu 構造について計算を行った。試料 温度は 77 K で一定であると仮定し、Cu 層の厚さは 30  $\mu$  m、抵 抗率は 77 K における純銅の抵抗率に固定した。YBCO 層の 厚さは 3  $\mu$  m、YBCO 層の電流 *I* と電圧 *V* は n 値モデルに従う と仮定し、n 値は同一条件で別途絶縁性の SrTiO<sub>3</sub> 単結晶基 板上に同一条件で作製したYBCO薄膜試料の *I-V* 曲線から 算出した値もしくは低電界領域の *I-V* 曲線から見積もった値を 用いた。SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub> 導電性中間層の厚さは 1  $\mu$  m、抵抗 率 $\rho_{\rm b}$ は 1.0 × 10<sup>4</sup> ~ 1.0 × 10<sup>1</sup>  $\Omega$ ・cm の範囲で変化させて、計 算を行った。

#### 3. 結果と考察

解析は2次元で行い、線材幅方向の端から端まで長さ方向 5 mm に渡ってYBCO層が常伝導化した領域が発生したと仮 定し、超伝導層に流れていた電流(*I*=0.5  $I_c$ )がどのように導電 性中間層を通ってCu層に分流し、また復帰するのか計算した。 図1に、SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub>の抵抗率 $\rho_b$ を1.0×10<sup>4</sup>、1.0×10<sup>1</sup> Ω cm として解析した結果を示す。 $\rho_b$ =1.0×10<sup>4</sup>の場合、電流が 超電導層から分流(全電流の 90%)する為に必要な距離は非 常に小さく、 $\rho_b$ =1.0×10<sup>-1</sup>の場合には、9 mm 程度必要である ことが分かった。

当日は、ρ<sub>b</sub>を様々に変化させた結果、常伝導化した領域の 大きさ(長さ)を変化させた結果等についても報告する。



Fig. 1 Current distribution in x-direction  $(J_x)$  for the YBCO/Nb-STO/Cu tape.

#### 参考文献

- [1] 土井ら、応用物理 84(2015) 419.
- [2] Ichinose et. al., Jpn. J. Appl. Phys. 56(2017)103101.
- [3] Doi et. al., Materials Trans. 58(2017)1493.
- [4] 土井ら、第95回低温工学・超電導学会 p.4 (2017).

# REBCO 線材における安定化材との電流分配への超伝導層表面の影響 Effect of REBCO layer surface on the current sharing between REBCO layer and stabilizer in coated conductors

#### <u>北口仁</u>(NIMS, JST-ALCA);土井 俊哉(京大, JST-ALCA) <u>KITAGUCHI Hitoshi</u>(NIMS, JST-ALCA); DOI Toshiya(Kyoto Univ., JST-ALCA) E-mail: KITAGUCHI.Hitoshi@nims.go.jp

#### 1. はじめに

REBCO線材を用いた高磁場或いは高温動作マグネットへの期待大きく、REBCO線材を用いたコイル開発が数多く進められている。その中で、コイル通電試験における熱暴走による焼損の報告例も多い[1]。コイル保護(焼損防止)のためには、臨界電流を超える電流を安定化材である銅に分流させることが必要となる。本報では、REBCO線材における超電導層と安定化材との電流分配に与える超伝導層表面の影響について述べる。

#### 2. 実験方法

TFA-MOD 法等の化学的成膜法では超伝導層表面に不 純物が集中し、超伝導層と銅安定化材との電流受け渡しを阻 害することが懸念される。このことから、電流電極近傍での銅 安定化材から超伝導層への電流流入を詳しく調べた。

試料として用いた REBCO 線材は、TFA-MOD 法によって 作製された線材 2 種(#1:超電導層表面に不純物が多く析出 したもの、#2:熱処理の工夫により不純物の析出を抑制したも の)及び市販の CVD 法線材(#3)の 3 種であり、全てが銅安 定化材(厚さ 40±10 µm)を有した 4 mm 幅線材である。

測定は液体窒素中で行った(試験装置の詳細は[2]で報告)。電流電極は機械的圧接で形成した。その際、Fig.1 に示 すように、試料テープ線材と電極間の大部分をポリイミドテー プを用いて絶縁し、電流電極内側の1 mm の部分に配したイ ンジウム箔(厚さ 0.1 mm)部分だけで電極から線材超伝導層 側銅安定化材表面に電流が流入するようにした。また、電圧 計測線は銀ペーストを用いて線材超伝導層側の銅安定化材 表面に取り付けた。電流電極間の距離は 42 mm であり、最も 電流電極側の電圧計側線は電流電極から 1 mm の位置とし た。



Fig.1 Sample setting

#### 3. 結果と考察

試料#1 の結果を Fig.2 に示す。電極近傍では大きな電界 が観測された。1~4 mm 区間での発生電界と常伝導状態で の試料の抵抗率から見積もると、1~4 mm 区間の平均で、電 流の 5%が銅安定化材を流れていたと考えられる。また、電圧 計測線位置を変えた測定も行った結果、全ての電流が超伝 導層部分に流れ込むのに必要な長さ(電流流入距離)は 13 mm 以上であった。超伝導層表面に不純物の少ない試料#2 の結果を Fig.3 に示す。試料#2 では電流流入距離が 5 mm 以下と短くなっており、不純物が超伝導層と安定化材との電 流受け渡しを阻害していることが確認された。一方で、超伝導 層表面の不純物が極めて少ない CVD 法線材(Fig.4)では、 電流流入距離は 1 mm 以下であった。



クエンチ等で常伝導部が発生した場合の安定化材への分 流でも超伝導層/安定化材の界面抵抗に応じて本実験結果 と同様の傾向になると予想される。今回の結果は、化学的(湿 式)成膜法を用いる場合には超伝導層表面状態を清浄とする 製法或いは工程が必要なことを示唆している。

本研究の一部は、JST-ALCA「低コスト高温超伝導線材」課題で実施された。

#### 参考文献

- 1. 例えば、S. Matsumoto, et al.: Supercond. Sci. and Technol., 25 (2012) 025017
- 2. G. Nishijima, et al.: Rev. Sci. Instrum., 84 (2013) 015113

# Face-to-Face Double Stack (FFDS)構造を有する 1 mm 幅細線加工 REBCO コート線材の電流一電圧特性

## Current-Voltage Characteristics in Face-to-Face Double Stacked (FFDS) 1-mm-Wide REBCO Coated Conductor Tapes

<u>木須 隆暢</u>,西宮 悠平,東川 甲平,鈴木 匠,井上 昌睦(九大); 衣斐 顕,町 敬人,和泉 輝郎(産総研); Valery Petrykin<sup>3</sup>, Sergey Lee (SuperOX JP) <u>KISS Takanobu</u>, NISHIMIYA Yuhei, HIGASHIKAWA Kohei, SUZUKI Takumi, INOUE Masayoshi (Kyushu Univ.); IBI Akira, MACHI Takato, IZUMI Teruo (AIST); PETRYKIN Valery, LEE Sergey (SuperOX JP) E-mail: kiss@sc.kyushu-u.ac.jp

#### 1. はじめに

希土類系高温超伝導(REBCO)コート線材は、モノリシック な超伝導層を幅広のテープに積層する構造を有する事か ら、線材幅に比例した大きな磁化が線材に誘起され、磁化 損失の発生や、マグネット巻線における精密磁界の阻害因 子となる。素線の磁化低減には、マルチフィラメント化や細線 加工が有効であるが、細線化にともない局所的な不均一性 の影響が顕著となり、素線のIcの著しい低下や、発生電界の 局在を招くことから、電流輸送媒体としてのロバスト性や信頼 性の向上が重要な研究課題となっている。筆者等は、 REBCO コート線材の超伝導層同士を対向させて低抵抗 接続を行う Face-to-Face Double Stack: FFDS 構造によっ て、局所欠陥に伴う電界集中を低減でき、素線のロバス ト性向上に有効である事を示した[1]。本研究では、 REBCO 線材の非線形電流輸送特性を記述するモデルを 基に、FFDS 導体構造における I-V 特性の解析モデルを提 案し、単一欠陥を導入したモデル素子による実験によっ てその定量性を検証すると共に、本解析モデルを用いて、 1 mm 幅の細線加工した線材に対し単一素線ならびに FFDS 構造とした場合の I-V 特性について考察した。

#### 2. 実験結果及び考察

まず始めに、単一の人為的な欠陥を導入した素線を用い て FFDS 構造を作製し、その電流輸送特性について実験と 解析との比較を行った。Fig. 1(a)に計算に用いた分布定数 回路を示す。ここで、それぞれの REBCO 素線の非線形抵抗 は、リール式磁気顕微測定によって得られた L の長手分布 の計測結果をもとに、等価断面積の長手変化を考慮したパ ーコレーション転移モデルによって記述した[2]。Fig. 1(b)に 実測した I-V 特性(シンボル)と解析結果(実線)との比較を 示す。両者は定量的に良い一致を示す事が分かる。また、 銀拡散接合の界面抵抗は fitting parameter として導出でき、 R<sub>N</sub>=6.9x10<sup>-13</sup> Ωm<sup>2</sup>を得た。本解析モデルを用いて、1 mm 幅に細線加工した 0.1 m 長の REBCO 線材の I-V 特性を 解析した結果を Fig. 2 に示す。 Fig. 2(a), (b)は実測した Lc 分布より導出される各素線のI-V特性、(c)はRN無限大、 (d)通常のハンダ接合で見込める R<sub>N</sub>=6.9x10<sup>-12</sup> Ωm<sup>2</sup> の場 合、(e)は銀拡散接合 R<sub>N</sub>=6.9x10<sup>-13</sup> Ωm<sup>2</sup>の場合、(f)は界面 抵抗を無視した場合の FFDS を示す。素線 Lの単純和(c) に比べ、ハンダ接合においても充分大きな L 向上効果が 見込める事が分かる。詳細については当日報告する。

謝辞:本研究の一部は、科研費(JP16H02334)ならびに JST 未来社会創造事業の助成を受けて実施したものである。

#### 参考文献

[1] T. Kiss et al., 30<sup>th</sup> ISS, WB6-6-INV, Dec. 14, 2017.

[2] T. Kiss et al., Cyogenics 80 (2016) 221.



Fig. 1 (a) Distributed circuit model for the FFDS:  $R_{SC1(2),i}$  is nonlinear resistance of the REBCO tape strand,  $R_N$  is joint resistance. (b) Current-voltage characteristics of single REBCO tape (with and without defect) and FFDS connected by silver diffusion contact, where  $R_N$  is estimated to be  $6.9 \times 10^{-13} \Omega m^2$ .



Fig. 2 Current-voltage characteristics of 1-mm-wide 0.1-m-long REBCO tape (a) single layer of strand 1, (b) single layer of strand 2, FFDSs with (c)  $R_N = \infty$ , (d)  $R_N = 6.9 \times 10^{-12} \Omega m^2$ , (e)  $R_N = 6.9 \times 10^{-13} \Omega m^2$ , (f)  $R_N = 0 \Omega m^2$ .

# 数値解析による LTS クエンチ検出器の REBCO パンケーキコイルへの適用性評価

## Numerical evaluation of applicability of a LTS detector to REBCO pancake coils

<u>泊瀬川 晋</u>, 伊藤 悟, 橋爪 秀利 (東北大) <u>HASEGAWA Shin</u>, ITO Satoshi and HASHIZUME Hidetoshi (Tohoku Univ.) E-mail: shase@karma.qse.tohoku.ac.jp

#### 1. はじめに

発表者らは、希土類系銅酸化物超伝導(REBCO)コイル の新たなクエンチ検出手法として, クエンチ検出用の低温 超伝導(LTS)検出器を使用する方法を提案している[1]。 原理検証実験では、1 枚の REBCO 線材に NbTi 線材を設 置した場合, REBCO 線材のクエンチ時に, REBCO 線材の 焼損よりも十分に早く, NbTi 線材で1V以上の高電圧が 検出された[1]。本手法を REBCO パンケーキコイルへ適用 する場合,コイル内の不均一な磁場分布を考慮し,例えば Fig.1のように複数の異なる使用条件のLTS 検出器の設置 が必要と考えられる。一方, クエンチ検出信号の測定体系 の複雑性を緩和するため、LTS 検出器の数を最低限に抑え る必要もあるが, REBCO線材中および線材間絶縁の熱抵 抗や REBCO 線材中の発熱密度などの、本手法のクエンチ 検出感度への影響も考慮する必要がある。そこで本研究で は、クエンチ検出感度に影響を与える因子として、 REBCO線材の構造(銅安定化材厚さ tstab, ハステロイ基板 層厚さ), REBCO線材間絶縁厚さ, LTS 検出器の材料に着 目した。本発表では、REBCO パンケーキコイルを模擬し た REBCO 線材の積層体に LTS 検出器を設置した体系を 対象に,1つのLTS 検出器による空間的なクエンチ検出範 囲の上記因子の依存性を数値解析で評価した結果を報告 する。

#### 2. 解析体系

解析対象と2次元の解析体系をFig.2に示す。なお、図中 (b), (c)では左右対称な解析体系の半分を示している。長さ 200 mm(x 方向)の REBCO 線材, 絶縁体(ポリイミド)の積層 体上に, LTS 検出器を配置した体系を想定し, 4.2 K の無冷 媒冷却下を仮定した。また, REBCO 線材でのクエンチ模擬の ため、REBCO中のx方向の中心2mmの領域での臨界電流 密度を 0 A/m<sup>2</sup> とした。本解析では、REBCO 線材の積層体と LTS 検出器でそれぞれ静電ポテンシャル場解析と温度場解 析の弱連成解析を行った。温度分布は REBCO 線材積層体 内とLTS 検出器内でそれぞれ 2 次元熱伝導方程式から有限 要素法を用いて計算した。静電ポテンシャル分布は, REBCO 線材積層体内では、n 値モデルを用いて各 REBCO 線材ごと に,x 方向に計算した。また,NbTi 検出器内では1次元ポア ソン方程式から x 方向に計算した。以上の解析を通して, 各 tstab に対する、クエンチ検出時の REBCO 線材の最大温度が 100 K 以下となる REBCO 線材の積層数 nmax を計算した。tstab は, 商用の REBCO 線材の構造を考慮し, 30~75 µm とした。 また, LTS 検出器の材料は NbTi, Nb3Sn, Nb3Al とし, LTS 検 出器でのクエンチ検出の閾値は100mVとした。

#### 3. 解析結果

Fig. 3 に, REBCO 線材, NbTi 検出器への電流負荷率をそ れぞれ 0.5, 0.1, 基板層厚さ, REBCO 線材間絶縁厚さをそれ ぞれ 50 μm, 35 μm に固定した場合の, *n*max の *t*stab 依存性を 示す。*t*stab の増加に対して *n*max が増加する傾向が見られる。こ れは, *t*stab の増加により REBCO 線材の積層方向の熱抵抗が 増加する一方, REBCO 線材内の発熱密度が減少し, REBCO 線材内の温度上昇が抑制されるためだと考えられる。

#### 4. まとめ

本研究では、REBCO パンケーキコイルを模擬した YBCO 線材積層体に設置された1つのLTS 検出器による 空間的なクエンチ検出範囲のtstab依存性の数値解析による 評価を行った。その結果、商用のREBCO線材のtstabの範囲 では、tstabの増加による本手法のクエンチ検出性能への影響 の内、REBCO線材内の温度上昇速度の抑制が支配的である 可能性が示された。解析条件の詳細およびその他の依存性 評価の結果は発表当日に報告する。

#### 参考文献

 S. Hasegawa, et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 28 (2018) 4700605



Fig. 1 Arrangement of LTS quench detectors to the REBCO pancake coil (LTS detectors are co-winded)







Fig. 3 The acceptable number of the REBCO tape stacks for one NbTi detector vs thickness of the copper stabilizer

## 高温超電導コイルの巻線ひずみに対する臨界電流特性の外部磁場依存性に関する 実験研究 Magnetic field dependence of the critical current for winding strain in HTS coils

鎌田 太陽, 植木 徹, 二ノ宮 晃, 野村 新一 (明治大); 谷貝 剛 (上智大); 中村 武恒 (京大); 力石 浩孝 (NIFS) <u>KAMADA Hiroharu</u>, UEKI Toru, NINOMIYA Akira, NOMURA Shinichi (Meiji Univ.); YAGAI Tsuyoshi (Sophia Univ.); NAKAMURA Taketsune (Kyoto Univ.); CHIKARAISHI Hirotaka (NIFS) E-mail: kamada@meiji.ac.jp

#### 1 はじめに

一般に高温超電導コイルの製作過程では、形状に起因した曲げや巻線張力による機械ひずみが線材に不可避的に印加される.さらに冷却によるひずみ、通電時に生じる電磁力が重畳される.高温超電導コイルの運転電流を設計する上で、複合的なひずみに対する臨界電流一複合ひずみ特性を明らかにする必要がある.弾性領域であれば複合ひずみは線形的に扱うことができるが [1][2],線形領域における複合ひずみが同値でもその与え方が異なる場合において外部磁場特性は同様に扱うことができるか、筆者らは YBCO 線材を用いてこれらの特性をまずは実験により明らかにすることを目指し、ここでは厚み方向曲げと巻線張力とを組み合わせた実験結果について報告する.

#### 2 実験方法

Fig.1 はサンプルコイルの外観である.製作にはフジ クラ社製の YBCO 線材(平均幅 5.04 mm, 平均厚み 0.16 mm)を用いた.巻枠径は 60 mm から 120 mm の範 囲で任意に用意し,最大 200 N までの範囲(248 MPa の 引張荷重)で任意の張力を一定とし YBCO 線を 1 巻きし たサンプルコイルを製作した.その際,電圧タップをはん だ付けするため Cu 層が外側となるよう巻線した.製作し たコイルを最大 10 T まで発生可能な超伝導マグネットに 取り付けて,液体窒素浸漬冷却のもと 0.1 T から 1.0 T ま で 0.1 T 刻みに, 1.0 T から 3.0 T までは 0.5 T 刻みに磁 場を印加したときの臨界電流を測定した.磁場はサンプル コイルの中心軸方向に対して平行(Fig.1(a))と,径方向 に対して平行(Fig.1(b))に加えた.尚,電圧タップ間の 電圧が 1  $\mu$ V/cm 相当に達した時を臨界電流とした.

#### 3 実験結果

Fig.2(a) 及び Fig.2(b) に直径 80 mm の巻枠に張力 5 N (6.2 MPa 相当) で巻線したサンプルコイルと, 直径 60 mm の巻枠に張力 100 N (124 MPa 相当) で巻線したものの, 印 加磁場に対する規格化臨界電流特性の例をそれぞれ示す. 臨界電流の規格化には短尺直状の臨界電流 ( $I_{c0} = 285$  A) を基準値として用いた. Fig.2 から 0.0 T では両者とも  $I_{c0}$  に対してほとんど低下していないが, 印加磁場に対す る臨界電流の低下率は機械的ひずみが大きい Fig.2(b) の 方が大きい結果となった. また YBCO 線材の厚み方向に 平行な磁場が印加された時の方が臨界電流の低下が大きく なった. 実験結果の詳細は講演当日に報告する.

#### 謝辞

本研究は日本学術振興会の科学研究費助成事業(基盤研 究(B)16H04321)の助成を受けて実施されたものである.

#### 参考文献

- [1] M. Sugano et al.: Physica C 463-465 (2007) 742-746
- [2] D C van der Laan et al.: Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 115002 (6pp)



(a) (b) Fig. 1. Experimental setup for  $I_c$  of sample YBCO coil under (a)  $B_{1/ab}$ , and (b)  $B_{1/c}$ .



(b)

Fig. 2.  $I_c$  with tensile and bending strain under  $B_{//c}$  and  $B_{//ab}$ . (a) flatwise bending radii of 40 mm under 5 N winding tension (6.2 MPa), and (b) bending radii of 30 mm under 100 N winding tension (128 MPa).

## 超音波透過信号を用いた室温環境下における REBCO 線材の剥離診断 -空隙による厚みの変化の検出-Delamination diagnostic method of REBCO tapes using ultrasonic transmission signals at the room temperature -Thickness deformation due to gap-

\_\_\_\_\_\_ ���� 貴大, 二ノ宮 晃, 野村 新一 (明治大)

TOMITSUKA Takahiro, NINOMIYA Akira, NOMURA Shinichi (Meiji Univ.)

E-mail: ce171048@meiji.ac.jp

#### 1 はじめに

REBCO線材はその強い異方性から,線材長手方向と厚 み方向の機械強度は大きく異なるため,線材端部に引き剥 がす力が加わると,部分剥離または剥離進展による全面剥 離が生じ,超電導層の破壊に伴い臨界電流が著しく損なわ れる。[1][2]しかし線材内部の傷を直接計測する手段は無 く,また臨界電流も極低温下で試験するまで把握できない。 本研究では,AE センサにより線材内部の状態を推定し,更 に臨界電流をこの状態推定手法により室温環境下で評価す ることを目指している。REBCO線材の健全部位と剥離 部位の両状態を有する試料に,超音波透過特性と線材の厚 みとを照合し,厚みの大きな変化を透過特性により検出で きることが分かった。また,同一試料の液体窒素温度下に おける臨界電流特性と室温下の超音波透過特性とを照合し た。本講演ではこれらの結果について報告する。

#### 2 剥離診断方法

Fig. 1 に剥離診断方法を示す。使用した AE センサは厚 み 2 mm, 径 5 mm である。REBCO 線材の両面に送信用, 受信用 AE センサを配置し、線材間の透過波について検討 した。線材内部に剥離や機械的欠損等が生じた場合、信号 の伝搬経路に変化による超音波特性の振幅や位相の変化が 生じることが想定される。そこで、線材長手方向に対し、 等間隔で AE センサをスライドさせ、各箇所における超音 波特性の評価と線材厚みの変化,臨界電流特性の評価を行 い,剥離後も同様に試験して比較した。

#### 3 剥離診断結果

剥離診断試験で使用した REBCO 線材は, フジクラ製の 4 mm 幅, 銅メッキ有り, 短尺 25 cm の短尺試料である。診 断領域は試料中央から長手方向に各 15 mm の領域である。 AE センサを 2.5 mm 間隔でスライドし,5 回のセンサ取り 外しによる診断を行った。剥離領域は, 試料中央から長手 方向に各 5 mm の領域を剥離させた。送信用 AE センサ にはパルス幅 1µs, 電圧 100 mV の印加により超音波を発 生させた。また, 受信信号をディスクリミネータにより 20 dB 増幅し, 送受信信号を FFT30 回平均化処理を行った。

Fig. 2 は, 同箇所の健全時と剥離時の超音波伝達特性の 共振点近傍の変化の一例である。410 kHz の共振点に注目 すると, 剥離時に 100°の位相変化が見られた。

Fig. 3 は,線材長手方向の位置に対する共振点近傍の超 音波特性による剥離診断結果である。410 kHz に注目した 場合,伝達特性は1以下,位相特性は-250°以下を示した。 これらの結果より,線材内部に生じる空隙の変化によって 超音波特性の変化を確認することができた。

#### 謝辞

本研究は、科学研究費助成事業(挑戦的萌芽研究 16K14219)の助成を受けて実施した。



Fig. 1. Delamination daignosis methods using ultrasonic waves based on the opposite arrangement of the AE sensors.



Fig. 2. Frequency dependence of the ultrasonic phase characteristics for the healthy position and delamination position.



Fig. 3. Comparison of the ultrasonic transfer signal between the healthy position and the delamination position around the resonance frequency.

#### 参考文献

- D.C.van der Laan, et al.: Supercond. Sci Technol., 20,765-770 (2007).
- [2] H. Maeda, et al.: Physica C 471,480-485 (2011).
- [3] T. Ishigohka, et al.: TEIONKOUGAKU vol.22 No.1 pp.42-45 (1987).